

ご利用の装置と登録必須ファイル

Device in use and required registration files

装置名 Device registration name	単結晶X線解析 Single Crystal X-ray Diffractometer
装置ID Local ID	MS-235
大分類 Major category	回折・散乱 Diffraction・Scattering
メーカー名 Manufacturer name	リガク Rigaku
型番 Model number	XtaLAB Synergy-R/DW



登録必須ファイル Required registration files

運用版 (Deployed Version)

.cifファイル (結晶解析) ※
.cif file (Crystallographic Analysis) ※
※.imgファイル, .hklファイル, .lstファイル, .insファイル, .fcfファイル,
.resファイルなどは任意
※Files such as .img, .hkl, .lst, .ins, .fcf, .res, and similar files
are optional

異常終了と表示されたら

If "Abnormal termination" is displayed



登録必須ファイルであるか確認してください。

Please confirm whether it is a required registration file

それでも解消されない場合は、DICEお問い合わせフォームより問い合わせください。

If the issue persists, please contact us through the DICE Inquiry Form

機器利用の際のお約束について

Terms of use for equipment

1 成果を論文やプレスリリースで発表する場合は謝辞をご記載ください。

When you publish results in a paper or press release, please include acknowledgments

2 課題利用が終わったら利用報告書をご提出ください。

Please submit a user report after completing your project

詳細は以下からご確認ください

For more details, please check below

謝辞について

About acknowledgments

<https://nanonet.go.jp/page/page000731.html>

利用報告書について

About user report

<https://nanonet.go.jp/page/page000846.html>

